

### 画像計測による低アスペクト比RFPのダイナミクス研究

第11回若手科学者によるプラズマ研究会 2008年3月18日(火)

京都工繊大工芸科学研究科. 広島大工1)

<u>恩地拓己</u>, 西野信博<sup>1)</sup>, 池添竜也, 村田健一, 大木健輔, 島津弘行, 山下哲生, 三瓶明希夫, 比村治彦, 政宗貞男

### 発表内容

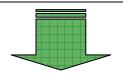
- •研究背景
- "RELAX"における高速カメラ実験
- ・可視光ヘリカル構造の発見
- ・ヘリカル構造とm=1モードの関係
- ・軟X線画像計測システム
- ・まとめ



## RFPの低アスペクト比化

- ・中心部で平坦, 周辺部で急峻なa分布
- → 主要モード有理面間隔の拡大
- → <u>磁気島の重なりが起こりにくくなる</u> (磁気カオス領域の拡大を防ぐ)
- ・「準シングルヘリシティ(QSH)状態」(準単一モード状態)に遷移しやすい

理論的予測





内部構造の診断

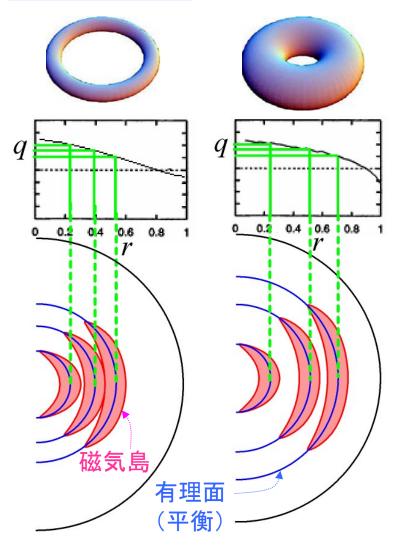
近年, 高速カメラを用いた可視光画像計測による 不安定性や乱流構造の研究が, 磁気閉じ込めプラズマ装置において盛んである.



\* 画像計測によって低アスペクト比RFPプラズマ 実験装置"RELAX"で内部構造を診断

#### アスペクト比=大半径/小半径

アスペクト比: 高 アスペクト比: 低



# 低アスペクト比RFP実験装置



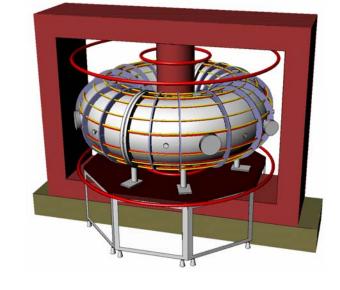
## RELAX

(REversed field pinch of Low Aspect eXperiment)

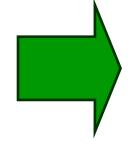
- ■大半径=50cm
- ■小半径=25cm
- ■RFP装置としては

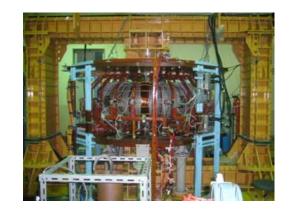
世界最小アスペクト比 A=2

■放電時間: ~2ms









運転期間:2008年1月~

運転期間:2006年9月~2007年8月

### 高速カメラによるRELAXプラズマの画像計測



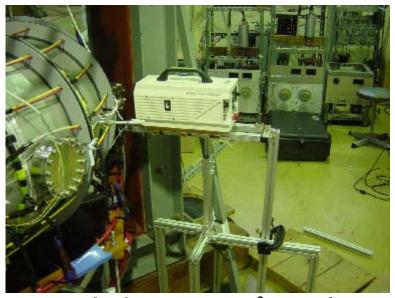


高速カメラ: MEMRECAM fxK4 検出素子: CMOS (monochrome)

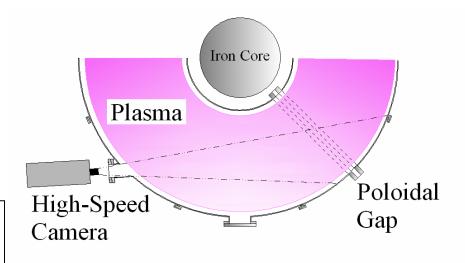
80,000 frames/second, 96 × 80 pixels or

105,000 frames/second, 64 × 64 pixels

\* 本実験は広島大工, 西野信博先生との 共同研究



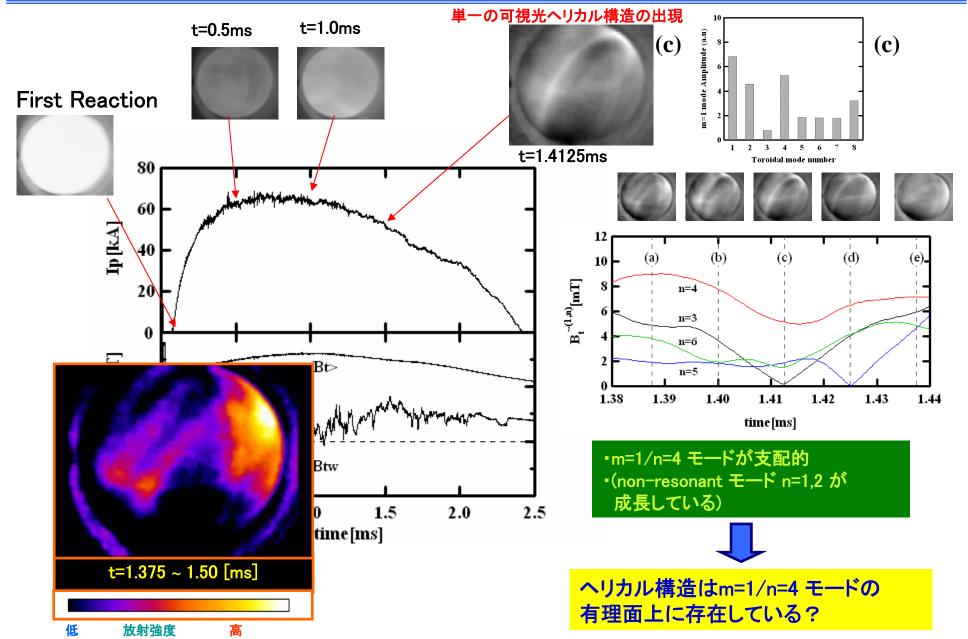
実験セットアップの写真



高速カメラの視野

# 可視光ヘリカル構造の発見

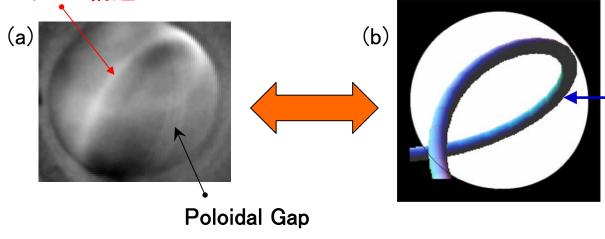




### 観察されたヘリカル構造と シミュレーションの比較



#### ヘリカル構造



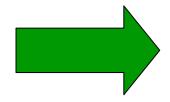
シミュレーションによって 描画したヘリカルチューブ

位置:r=10cm

チューブの直径: 2cm

平衡再構成コード "RELAX Fit" から予測

- (a) RELAXの接線ポートにおいて高速カメラで 観察された(t=1.4125ms)シンプルな可視光へリカル構造
- (b) (m,n)=(1,4) モード有理面上にあると仮定したヘリカルチューブ

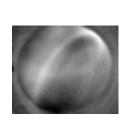


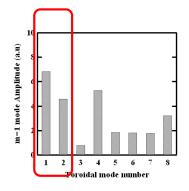
ヘリカル構造はm=1/n=4モード有理面上にあると考えられる

- \*放射強度がヘリカルチューブ内で同程度である
- → 密度と温度の構造と予想される
- \*シンプルな共鳴モード構造を示唆

## 内部非共鳴モードの影響







### RELAXプラズマにおける平均自由行程

4cm  $(n_e^{-10^{13}} \text{cm}^{-3} \text{ and } kT_e/e^{-50} \text{eV})$  ~

75cm (for  $n_{\rm e}$ =10<sup>12</sup>cm<sup>-3</sup> and  $kT_{\rm e}/e$ =20eV)

<u>内部非共鳴モード(n=1,2)が</u> 大きく成長している

プラズマ柱がヘリカル変形し、壁と触れる. →中性粒子が飛び出し、その場所で発光?

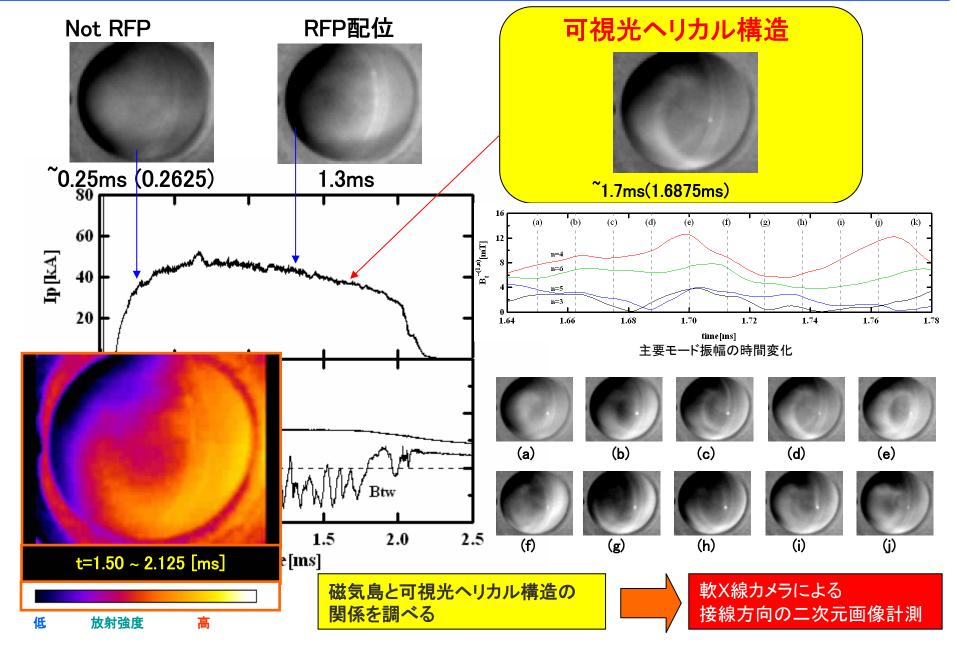


壁から飛び出した中性粒子は拡散するため、 平均自由行程のオーダーで考えれば 局所的な発光の原因にはならない

- ・成長した内部非共鳴モードはヘリカル構造の 原因ではないと考えられる
- ・内部への中性粒子の注入の役割を果たす

# 可視光ヘリカル構造の振る舞い





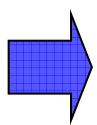
# 軟X線カメラの設計・製作



### RFPプラズマの軟X線計測

#### ピンホールカメラの原理で 二次元画像計測

- ・簡単な計測システム
- •高空間分解能
- 広い視野
- •マイクロチャンネルプレート(MCP)
- •蛍光板
- •ICCDカメラ

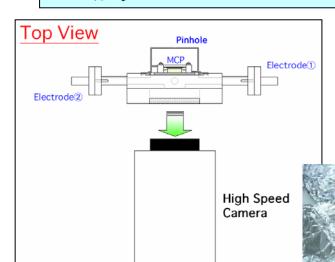


- \*1 Akio SANPEI et al., Plasma Fusion Res. 2, S1064 (2007).
- \*2 D. F. Escande, P. Martin, S. Ortolani et al., Phys. Rev. Lett. 85,1662(2000).

#### (シミュレーション結果)

磁気島の放射強度が軸上の50%程度あれば 軟X線カメラで十分に認識できる\*1

(他のRFP装置における実験結果) 特定の磁気島が支配的になれば(QSH), 放射強度は他の領域よりの数倍~数十倍となる\*2



磁気島構造の特定が可能

Plasma
Poloidal
Gap

軟X線カメラ



#### ☆まとめ

- 低アスペクト比RFP実験装置"RELAX"で高速カメラを用いた画像計測実験を行った
- · プラズマ内部に可視光のヘリカル構造を発見した
- · ヘリカル構造は主要なm=1モードの有理面上に存在する

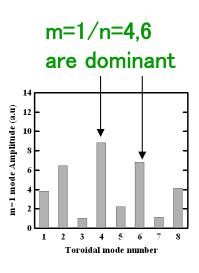
#### ☆課題

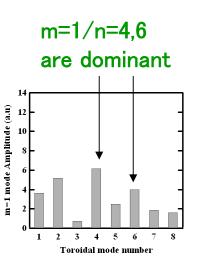
- ・ 軟X線カメラの作成と計測
- · 可視光画像と軟X線画像の比較

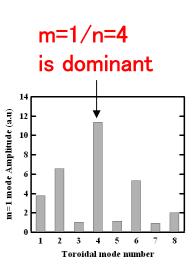
## 高速カメラ画像と磁場モード - 回転するヘリカル構造 -

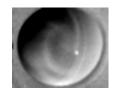


### ☆ <u>ヘリカル構造</u> と <u>m=1モードスペクトル</u>

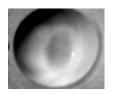




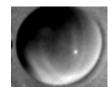




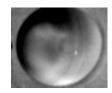
multiple Helical tube



single Helical tube



multiple

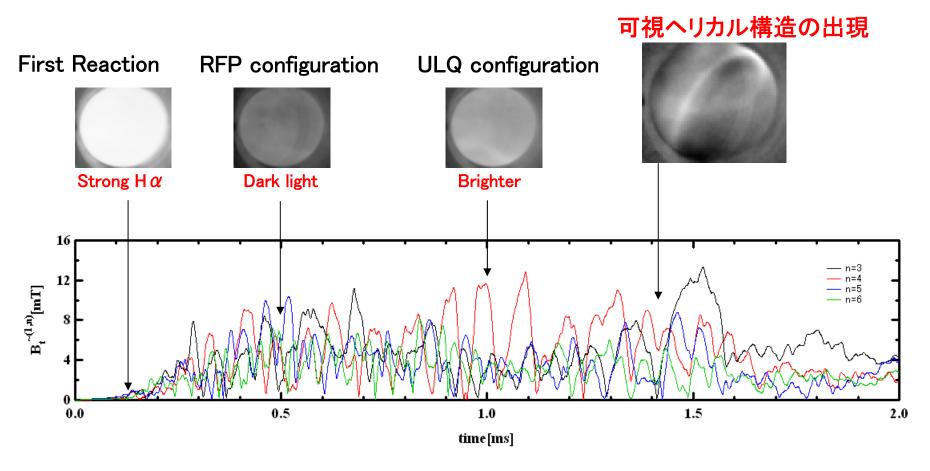


single

# 可視画像とm=1モードの関係



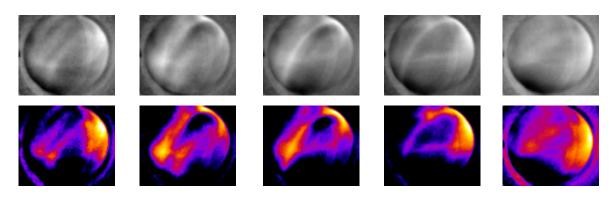
### ☆m=1 モードの時間変化 と <u>高速カメラ画像の時間変化</u>との関係



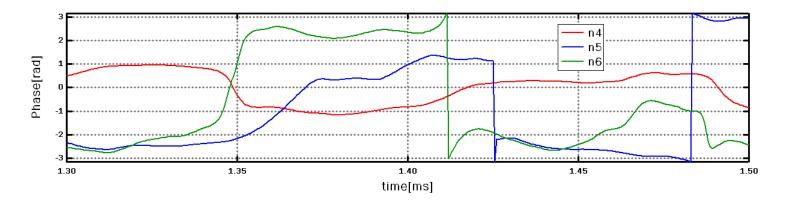
主なm=1モード振幅の時間変化

# 可視光ヘリカル構造の発見





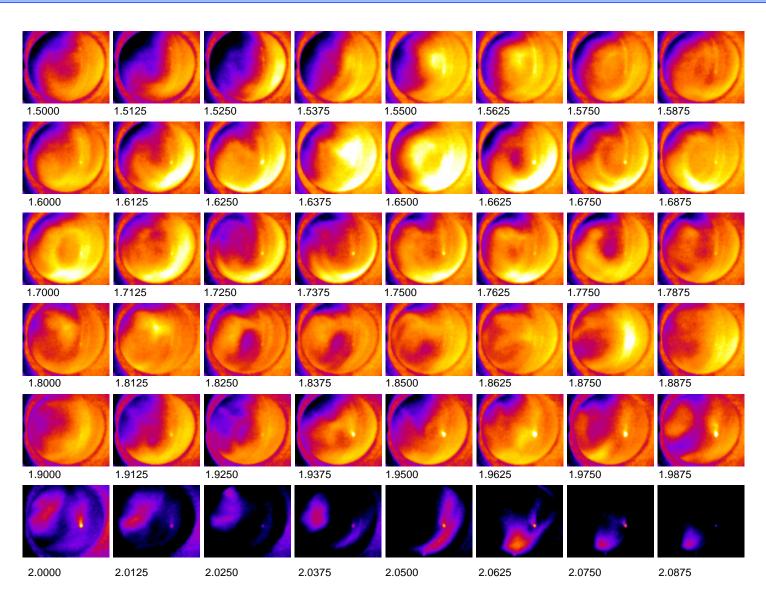
1.3875[ $\mu$ s] 1.400[ $\mu$ s] 1.4125[ $\mu$ s] 1.425[ $\mu$ s] 1.4375[ $\mu$ s]



主要モード位相の時間変化

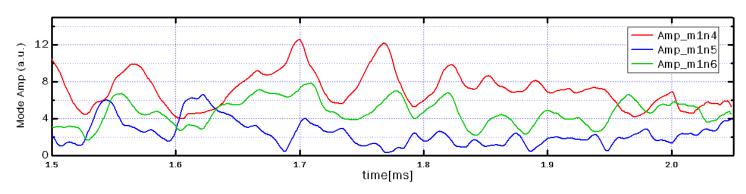
# Appendix: 高速カメラ画像



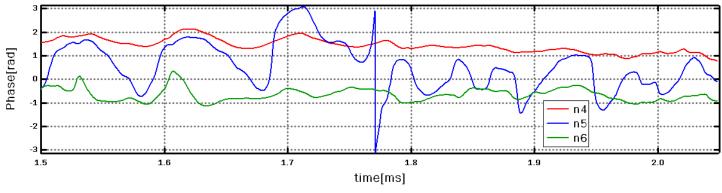


# Appendix: 主要m=1モードの振幅と位相





主要モード振幅の時間変化



主要モード位相の時間変化

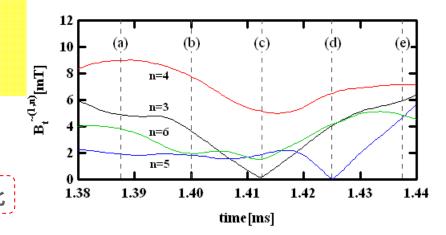
## ヘリカル構造出現前後の高速カメラ画像と 磁場モード振幅の時間変化

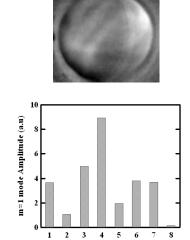


### ☆瞬間的な(μ secオーダー)へリカル構造の形成と消滅

- •n=4 モードが支配的.
- ・(c)の時点でn=3モードが極小化する.
- •(d)の時点でn=5モードが極小化する.
- ・シンプルなヘリカル構造が現れるのは (c), (d).

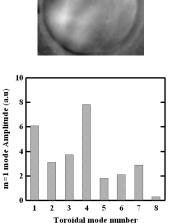
シンプルな可視光へリカル構造は 数  $\mu$  secオーダーの瞬間的現象



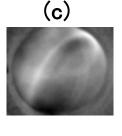


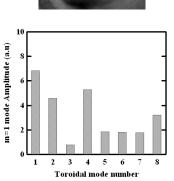
Toroidal mode number

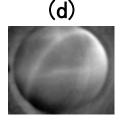
(a)

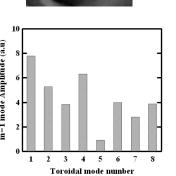


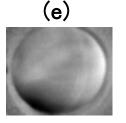
(b)

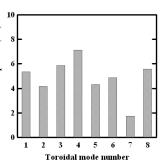












トロイダルモードスペクトル